МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА"

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Зав. выпускающей кафедры

Конструирование микро- и наносистем

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой Микро- и наноэлектроники

Учебный план 11.03.04_25_00.plx

11.03.04 Электроника и наноэлектроника

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Общая трудоемкость 5 ЗЕТ

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	7 (4.1)		Итого	
Недель	1	6		
Вид занятий	УП	РΠ	УП	РΠ
Лекции	32	32	32	32
Лабораторные	16	16	16	16
Практические	16	16	16	16
Иная контактная работа	0,65	0,65	0,65	0,65
Консультирование перед экзаменом и практикой	2	2	2	2
Итого ауд.	66,65	66,65	66,65	66,65
Контактная работа	66,65	66,65	66,65	66,65
Сам. работа	53,3	53,3	53,3	53,3
Часы на контроль	44,35	44,35	44,35	44,35
Письменная работа на курсе	15,7	15,7	15,7	15,7
Итого	180	180	180	180

г. Рязань

УП: 11.03.04_25_00.plx cтp. 3

Программу составил(и):

к.ф.-м.н., доцент, Рыбин Николай Борисович

Рабочая программа дисциплины

Конструирование микро- и наносистем

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

ФГОС ВО - бакалавриат по направлению подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 927)

составлена на основании учебного плана:

11.03.04 Электроника и наноэлектроника

утвержденного учёным советом вуза от 28.02.2025 протокол № 8.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Микро- и наноэлектроники

Протокол от 03.06.2025 г. № 8 Срок действия программы: 2025 - 2029 уч.г. Зав. кафедрой Литвинов Владимир Георгиевич

УП: 11.03.04_25_00.plx cтр. 4

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026-2027 учебном году на заседании кафедры Микро- и наноэлектроники Протокол от ______2026 г. № ___ Зав. кафедрой Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027-2028 учебном году на заседании кафедры Микро- и наноэлектроники Протокол от _____2027 г. № ___ Зав. кафедрой _____ Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2028-2029 учебном году на заседании кафедры Микро- и наноэлектроники Протокол от _____2028 г. № ___ Зав. кафедрой _____ Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2029-2030 учебном году на заседании кафедры Микро- и наноэлектроники

Протокол от ______2029 г. № ___

Зав. кафедрой _____

УП: 11.03.04_25_00.plx стр. 5

	1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)						
1.1	Формирование профессиональных знаний в области конструирования и проектирования элементов и схем микро- и наноэлектроники в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом; формирование у студентов способности к логическому мышлению, анализу и восприятию информации посредством обеспечения этапов формирования компетенций, предусмотренных ФГОС, в части представленных ниже знаний, умений и навыков.						
1.2	Задачи:						
1.3	- изучение активных и пассивных элементов полупроводниковых интегральных и гибридных интегральных микросхем;						
1.4	- изучение основных элементов наноэлектроники;						
1.5	- изучение методов проектирования и конструирования приборов микро- и наноэлектроники.						
1.6	- формирование навыков и умений исследовательской и инженерной работы.						

	2. МЕСТО ДИСЦИ	ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ						
I	Цикл (раздел) ОП:	Б1.B						
2.1	Требования к предвари	тельной подготовке обучающегося:						
2.1.1	Схемотехника микроэлег	Схемотехника микроэлектронных устройств						
2.1.2	Элементы электронной т	ехники						
2.1.3	Информационные техно.	огии						
2.1.4	Тепловые процессы в эле	ектронике						
2.1.5	Твердотельная электроні	тка						
2.1.6	Цифровая обработка сиг	налов в электронных устройствах						
2.1.7	Технологические процес	сы наноэлектроники						
2.1.8	Схемотехника микрэлектромеханических устройств							
2.2	Дисциплины (модули) предшествующее:	и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как						
2.2 2.2.1	предшествующее:	и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как плускной квалификационной работы						
2.2.1	предшествующее:	пускной квалификационной работы						
2.2.1 2.2.2	предшествующее: Выполнение и защита вы	пускной квалификационной работы пектронных устройств						
2.2.1 2.2.2 2.2.3	предшествующее: Выполнение и защита вы Функциональные узлы э	пускной квалификационной работы пектронных устройств роводники						
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4	предшествующее: Выполнение и защита вы Функциональные узлы э. Неупорядоченные полуп	пускной квалификационной работы пектронных устройств роводники говая оптика						
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5	предшествующее: Выполнение и защита вы Функциональные узлы э. Неупорядоченные полуп Оптоэлектроника и кван	пускной квалификационной работы пектронных устройств роводники говая оптика						
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5	предшествующее: Выполнение и защита вы Функциональные узлы э. Неупорядоченные полуп Оптоэлектроника и кван Преддипломная практик Производственная практ	прускной квалификационной работы пектронных устройств роводники говая оптика						
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7	предшествующее: Выполнение и защита вы Функциональные узлы э. Неупорядоченные полуп Оптоэлектроника и кван Преддипломная практик Производственная практ	пускной квалификационной работы пектронных устройств роводники говая оптика и ика ивные материалы						

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК 1. Сполобон

11к-1: Способен строить физические и математические модели приобров, схем, устроиств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, использовать стандартные программные средства их компьютерного моделирования и проводить анализ результатов
ПК-1.1. Проводит моделирование и исследования функциональных, статических, динамических, временных, частотных характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения
Знать
Уметь
Владеть
ПК-1.2. Проводит тепловой расчет и анализ потребляемой мощности приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения
Знать
Уметь

Владеть

УП: 11.03.04 25_00.plx cтр. 6

ПК-4: Способен разрабатывать принципиальные электрические схемы отдельных аналоговых блоков и всего аналогового СФ-блока
ПК-4.1. Проведит оценочный расчет параметров отдельных аналоговых блоков и СФ-блока в целом
Знать
Уметь
Владеть
ПК-4.2. Разрабатывает уточненный (полный) вариант схемотехнического описания всего аналогового СФ-блока
Знать
Уметь
Владеть

ПК-5: Способен разрабатывать технологические маршруты и изготовления пассивной части и трассировки коммутационных плат изделий "система в корпусе"

ПК-5.3. Контролирует параметры и оценивает качество сборки пассивной части схемы и трассировки коммутационных плат изделий "система в корпусе"

Знать

Уметь

Владеть

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	современные операции микро- и нанотехнологии, базовые технологические процессы создания компонентов твердотельной электроники и интегральных микросхем, основные свойства и области применения материалов электронной техники, основы физики твердого тела
3.2	Уметь:
3.2.1	применять на практике основные приемы и программные средства обработки и представления данных, применение которых возможно при проектировании и конструировании микро- и наносистем
3.3	Владеть:
3.3.1	начальными навыками работы с программными средствами, применение которых возможно при проектировании и конструировании микро- и наносистем

	4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖА	ние дисц	иплин	Ы (МОДУЛЯ	I)	
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетен- ции	Литература	Форма контроля
	Раздел 1. Общие сведения о проектировании и конструировании.					
1.1	Определения, цели и задачи дисциплины. /Тема/	7	0			Аналитический отчет. Экзамен.
1.2	Методы и этапы проектирования. Основные задачи конструирования /Лек/	7	2		Л1.1 Л1.2Л2.1 Э1	Экзамен.
1.3	Общие сведения о проектировании и конструировании /Ср/	7	8		Л1.1Л2.1	Аналитический отчет. Экзамен.
	Раздел 2. Проектирование и конструирование полупроводниковых приборов для микросистем.					
2.1	Резисторы ИМС. /Тема/	7	0			Аналитический отчет. Экзамен.
2.2	Разновидности структур и топологии диффузионных резисторов. /Лек/	7	1		Л1.1Л2.1	Экзамен.
2.3	Методы расчета и проектирования резисторов. /Лек/	7	1		Л1.1Л2.1	Экзамен.

УП: 11.03.04_25_00.plx стр.

2.4	Изучение топологии полупроводниковых	7		Л3.1	Отчет о
2.4	интегральных схем /Лаб/	,		713.1	лабораторной работе. Защита лабораторной работы.
2.5	Конденсаторы ИСМ. /Тема/	7	0		Аналитический отчет. Экзамен.
2.6	Конденсаторы на основе барьерной емкости p-n переходов. Проектирование топологии. /Лек/	7	1	Л2.1	Экзамен.
2.7	Интегральные диоды /Тема/	7	0		Аналитический отчет. Экзамен.
2.8	Структура и топологии дискретных выпрямительных диодов. Математическая модель, эквивалентная схема особенности проектирования и конструирования диодов. /Лек/	7	1	Л2.1	Экзамен.
2.9	Интегральные транзисторы. /Тема/	7	0		Аналитический отчет. Экзамен.
2.10	Проектирование и разработка топологии биполярных транзисторов /Лек/	7	1	Л2.1	Экзамен.
2.11	Проектирование и конструирование полевых транзисторов /Лек/	7	1	Л2.1	Экзамен.
2.12	Проектирование и конструирование полупроводниковых приборов для микросистем /Ср/	7	9	Л2.1	Аналитический отчет. Экзамен.
	Раздел 3. Полупроводниковые интегральные микросхемы.				
3.1	Проектирование полупроводниковых интегральных микросхем. /Teмa/	7	0		Аналитический отчет. Экзамен.
3.2	Классификация ИМС и тенденции их развития. Задачи и проблемы разработки ИМС. Методы проектирования. /Лек/	7	2	Л1.1Л2.1	Экзамен.
3.3	Схемотехническое проектирование. Топологическое проектирование ИМС. /Лек/	7	2	Л1.1	Экзамен.
3.4	Конструирование ИМС. Конструкции полупроводниковых ИМС и БИС. Тепловые режимы полупроводниковых приборов и ИМС. Разработка и оформление конструкторской документации. /Лек/	7	2	Л1.1	Экзамен.
3.5	/Лаб/	7	4	Л3.1	Отчет о лабораторной работе. Защита лабораторной работы.
3.6	Проектирование и конструирование интегральных микросхем /Cp/	7	9	Л1.1Л2.1	Аналитический отчет. Экзамен.
	Раздел 4. Гибридные ИМС				
4.1	Тонкопленочные ГИМС. /Тема/	7	0		Аналитический отчет. Экзамен.
4.2	Материалы элементов тонкопленочных ГИМС. Методы формирования элементов тонкопленочных ГИМС. Компоненты ГИМС. /Лек/	7	2	Л1.1Л2.1	Экзамен.
4.3	Расчет конструкций тонкопленочных резисторов. /Лек/	7	2	Л1.1Л2.1	Экзамен.

УП: 11.03.04_25_00.plx cтр. 8

4.4	Расчет конструкций тонкопленочных конденсаторов. Конструирование и технологические ограничения при проектировании тонкопленочных ГИМС. /Лек/	7	2	Л1.1Л2.1	Экзамен.
4.5	Расчет топологии тонкопленочного резистора /Лаб/	7	4	Л3.3	Отчет о лабораторной работе. Защита лабораторной работы.
4.6	Расчет топологии тонкопленочного конденсатора /Лаб/	7	4	Л3.2	Отчет о лабораторной работе. Защита лабораторной работы.
4.7	Конструирование и технология гибридных интегральных микросхем /Cp/	7	9	Л1.1Л2.1	Аналитический отчет. Экзамен.
4.8	Толстопленочные ГИМС. /Тема/	7	0		Аналитический отчет. Экзамен.
4.9	Конструирование и технология толстопленочных ГИМС. /Лек/ Раздел 5. Наноматериалы и наноструктуры	7	2		Экзамен.
5.1	Углеродные наноматериалы /Тема/	7	0		Аналитический отчет. Экзамен.
5.2	Углеродные молекулы. Природа углеродной связи. Углеродные кластеры. Фуллерены. Углеродные нанотрубки. /Лек/	7	1	Л2.2 Л2.3	Экзамен.
5.3	Методы получения углеродных наноструктур: фуллеренов, нанотрубок, графена. /Лек/	7	1		Экзамен.
5.4	Наноструктуры на основе кремния. /Тема/	7	0		Аналитический отчет. Экзамен.
5.5	Методы получения наноструктур на основе кремния. Полупроводниковые наногетероструктуры. Методы получения полупроводниковых наногетероструктур. /Лек/	7	2	Л2.2 Л2.3	Экзамен.
5.6	Получение элементов наноэлектроники. /Пр/	7	8	Л2.2 Л2.3	Контрольная работа
5.7	Получение элементов наноэлектроники. /Ср/	7	9	Л2.2 Л2.3	Аналитический отчет. Экзамен
	Раздел 6. Проектирование и конструирование наносистем.				
6.1	Проектирование и конструирование наносистем. /Тема/	7	0		Аналитический отчет. Экзамен.
6.2	Наноинженерия. Сборка наносистем с помощью сканирующего зондового микроскопа. Сборка с помощью наномашин. /Лек/	7	2	Л2.2 Л2.3	Экзамен.
6.3	Самосборка электронных микросхем. Наносборка углеродных нанотрубок. Наносборка с помощью лазера. /Лек/	7	2	Л2.2 Л2.3	Экзамен.
6.4	Литографические методы создания наносистем /Лек/	7	2	Л2.2 Л2.3	Экзамен.
6.5	Проектирование и конструирование наносистем /Пр/	7	8	Л2.2 Л2.3	Контрольная работа

УП: 11.03.04_25_00.plx cтр. 9

6.6	Проектирование и конструирование наносистем /Cp/	7	9,3	Л2.2 Л2.3	Аналитический отчет. Экзамен.
	Раздел 7. Промежуточная аттестация				
7.1	Подготовка к аттестации, иная контактная работа /Тема/	7	0		
7.2	Подготовка курсового проекта /КПКР/	7	15,7		Контрольные вопросы.
7.3	Защита курсового проекта /ИКР/	7	0,3		Контрольные вопросы.
7.4	Подготовка к экзамену / Экзамен/	7	44,35		Контрольные вопросы.
7.5	Консультация перед экзаменом /Кнс/	7	2		
7.6	Прием экзамена /ИКР/	7	0,35		Контрольные вопросы.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные материалы приведены в приложении к рабочей программе дисциплины (см. документ "Оценочные материалы по дисциплине "Конструирование микро- и наносистем"").

	6. УЧЕБНО-МЕТОДІ	ИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС	циплины (мод	УЛЯ)
		6.1. Рекомендуемая литература		
		6.1.1. Основная литература		
No	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/ название ЭБС
Л1.1	Коледов Л. А.	Технология и конструкция микросхем, микропроцессоров и микросборок	Санкт- Петербург: Лань, 2021, 400 с.	978-5-8114- 0766-8, https://e.lanbo ok.com/book/1 67750
Л1.2	Попов В. Д., Белова Г. Ф.	Физические основы проектирования кремниевых цифровых интегральных микросхем в монолитном и гибридном исполнении	Санкт- Петербург: Лань, 2022, 208 с.	978-5-8114- 1375-1, https://e.lanbo ok.com/book/2 11199
		6.1.2. Дополнительная литература	•	
No	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/ название ЭБС
Л2.1	Коледов Л.А.	Технология и конструкции микросхем, микропроцессоров и микросборок: Учеб. для вузов	М.:Радио и связь, 1989, 400с.	5-256-00142- 6, 1
Л2.2	Пул Ч., Оуэнс Ф.	Нанотехнологии : Учеб.пособие	М.:Техносфера , 2006, 336c.	5-94836-081- 4, 1
Л2.3	Вихров С.П., Вишняков Н.В.	Диагностика нанообъектов. Наноматериалы. Наноэлектроника	Рязань: Сервис, 2012, 208 с.	978-5-83403- 059-3, 1
	•	6.1.3. Методические разработки	•	•
No	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/ название ЭБС

УП: 11.03.04 25 00.plx crp. 10

No	Авторы, составители		Заглавие	Издательство,	Количество/ название ЭБС		
				год	название ЭВС		
Л3.1	Авачев А.П., Воробьева Ю.В., Мишустин В.Г., Фомин П.А.		неские основы технологических процессов электроники. Ч.1 : Методические указания	Рязань: РИЦ РГРТУ, 2011,	https://elib.rsre u.ru/ebs/downl oad/965		
Л3.2	Рыбина Н.В., Рыбин Н.Б., Кусакин Д.С.		ние микро- и наносистем. Проектирование копленочного конденсатора: Методические	Рязань: РИЦ РГРТУ, 2018,	, https://elib.rsre u.ru/ebs/downl oad/1893		
Л3.3	Рыбина Н.В., Рыбин Н.Б.	Конструирова работе № 1	ние микро- и наносистем : метод. указ. к лаб.	Рязань, 2017, 16c.	, 1		
	6.2. Пере	<u> </u>	информационно-телекоммуникационной сети				
Э1	Электронная библиоте	ка РГРТУ					
	6.3 Пере	чень программ	ного обеспечения и информационных справоч	ных систем			
	6.3.1 Перечень лиц	ензионного и сі	вободно распространяемого программного обе отечественного производства	спечения, в том чи	ісле		
	Наименование		Описание				
Adobe A	Acrobat Reader		Свободное ПО				
LibreOf	ffice		Свободное ПО				
Операционная система Windows XP/Vista/7/8/10Microsoft Imagine: Номер подписки 700102019, бессрочно							
Mathca	d University Classroom		Бессрочно. Лицензия на ПО PKG-7517-LN, SON – 2469998, SCN – 8A1365510				

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1	51 учебно-административный корпус. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы 30 мест, мультимедиа проектор benQ Pb 6200, доска магнитно-маркерная, компьютер, экран настенный
2	501 лабораторный корпус. Учебная аудитория для проведения учебных занятий Специализированная мебель (37 посадочных мест) ПК: Intel Celeron CPVJ1800 – 25 шт. Возможность подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду РГРТУ

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Методическое обеспечение дисциплины приведено в приложении к рабочей программе дисциплины (см. документ "Методические указания по дисциплине "Конструирование микро- и наносистем"").

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ПОДПИСАНО
ЗАВЕДУЮЩИМ
КАФЕДРЫ
ПОДПИСАНО
ЗАВЕДУЮЩИМ
КАФЕДРЫ
ПОДПИСАНО
ЗАВЕДУЮЩИМ
ВЫПУСКАЮЩЕЙ
КАФЕДРЫ